



La Serena - Chile, 28 de Junio de 2019

Juan C. Rocha-Hoyos
Univ. Internacional SEK
Fac. de Arquitectura e Ingenierías
Casilla 17-03-02
Quito - Ecuador

Estimado(a) autor(a):

Informamos a Ud. que el artículo titulado “*Parámetros del Múltiple de Escape para su Diseño Computacional: una revisión*” de los autores Edwin R. Guamán, Edilberto A. Llanes-Cedeño, Santiago F. Celi-Ortega, Juan C. Rocha-Hoyos, ha sido aceptado para publicación en nuestra revista internacional “*INFORMACIÓN TECNOLÓGICA*”, y será publicado en el volumen 30 número 6 (última semana de Diciembre) del año 2019.

Si debe citar el trabajo en otras publicaciones puede hacerlo colocando: Autores, título, Inf. Tecnol. 30(6), en prensa (2019)

Agradeciendo su interés en nuestra revista, le saluda muy atentamente,



Dr. José O. Valderrama
Editor